

**Результаты вступительного испытания по
Физические основы микро- и нанoeлектроники 16.08.2017**

(минимальный балл, необходимый для поступления на обучение - 40)

ID Абитуриента	Вступительное испытание	Балл	Тип Балла
46015	Физические основы микро- и нанoeлектроники	100	Экзамен ЯРГУ
47496	Физические основы микро- и нанoeлектроники	100	Экзамен ЯРГУ
46022	Физические основы микро- и нанoeлектроники	90	Экзамен ЯРГУ
46023	Физические основы микро- и нанoeлектроники	80	Экзамен ЯРГУ
46013	Физические основы микро- и нанoeлектроники	75	Экзамен ЯРГУ
46018	Физические основы микро- и нанoeлектроники	75	Экзамен ЯРГУ
46020	Физические основы микро- и нанoeлектроники	70	Экзамен ЯРГУ
46017	Физические основы микро- и нанoeлектроники	65	Экзамен ЯРГУ
46012	Физические основы микро- и нанoeлектроники	65	Экзамен ЯРГУ
46024	Физические основы микро- и нанoeлектроники	63	Экзамен ЯРГУ
46014	Физические основы микро- и нанoeлектроники	62	Экзамен ЯРГУ
46019	Физические основы микро- и нанoeлектроники	60	Экзамен ЯРГУ
46016	Физические основы микро- и нанoeлектроники	60	Экзамен ЯРГУ
46030	Физические основы микро- и нанoeлектроники	50	Экзамен ЯРГУ
46031	Физические основы микро- и нанoeлектроники	42	Экзамен ЯРГУ